基于0.13 μm工艺的低电压CMOS场效应管输出电导

杨志民1, 马义德2, 马永杰1,3, 摆玉龙1, 杨鸿武1

1.西北师范大学 物理与电子工程学院, 兰州 730070; 2.兰州大学 信息科学与工程学院,兰州 730070; 3. 兰州交通大学 机电技术研究所,兰州 730070

收稿日期 2007-7-9 修回日期 2007-12-3 网络版发布日期 2009-1-3 接受日期 2007-12-8

摘要 对采用0.13 μm工艺(p13)

低电压工作条件下的CMOS模拟集成电路设计中场效应管的模型参数输出电导gd进行了研究, 给出了设计公式。根据所研究的结果设计了一个两级运算放大器电路并进行了仿真。仿真结果与设计结果吻合得很好, 证明了设计公式的有效性。

关键词 半导体技术 集成电路 0.13 μm工艺 CMOS场效应管 输出电导

分类号 TN43

Output conductance of 0.13 µm MOSFET

YANG Zhi-min1, MA Yi-de2, MA Yong-jie1, 3, BAI Yu-long1, YANG Hong-wu1

1.College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China; 2.College of Information Science and Engineering, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China; 3.Institute of Mechatronics and Electronic Technology, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China

Abstract The output, gd, of MOSFET in CMOS 0.13 µm technology and working in very low voltage was investigated, and design formulas were given. Based on the investigation results, a two stage op amp was designed and simulation was carried out. Simulation results are in good agreement with designing results, which validate the design formulas.

Key words semiconductor very large integated circuit (VLIC) 0.13 µm technology MOSFET output conductance

DOI:

通讯作者 杨志民 2007-07-09

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(646KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶复制索引
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

▶ <u>本刊中 包含"半导体技术"的</u> 相关文章

▶本文作者相关文章

- 杨志民
 - 马义德
- · 马永杰
- 摆玉龙
- 杨鸿武